ABSTRACT

For semiconductor manufacturing equipment a ceramic susceptor is made available in which by optimizing the inter-wiring-line separation in the resistive heating element, damage due to shorting between resistive heating element lines during heating operations is prevented while wafer-surface temperature uniformity is maintained.

5

10

15

The ceramic susceptor (1) for semiconductor manufacturing equipment has a resistive heating element (3a) on a surface of or inside ceramic substrate (2), with the smallest angle θ formed by the bottom and lateral sides of the resistive heating element (3a) in a section of the resistive heating element (3a) being 5° or greater. A plasma electrode may be arranged on a surface of or inside the ceramic substrates (2a) of the ceramic susceptor (1). The ceramic substrates (2a) are preferably made of at least one selected from aluminum nitride, silicon nitride, aluminum oxynitride, and silicon carbide.

会社 伊丹製作所内 Hyogo (JP).

友電気工業株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国(国内): CN, KR, US.

NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



02 JUL 2004

(43) 国際公開日 2004年5月6日 (06.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/039129 A1

市昆陽北一丁目 1番1号 住友電気工業株式会社 伊 丹製作所内 Hyogo (JP). 柊平 啓 (KUIBIRA, Akira)

[JP/JP]; 〒664-0016 兵庫県 伊丹市昆陽北一丁目 1番1 号 住友電気工業株式会社 伊丹製作所内 Hyogo (JP).

仲田 博彦 (NAKATA, Hirohiko) [JP/JP]; 〒664-0016 兵 庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号住友電気工業株式

(74) 代理人: 中野 稔, 外(NAKANO, Minoru et al.); 〒 554-0024 大阪府 大阪市此花区 島屋一丁目1番3号 住

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, . CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

(51) 国際特許分類7:

H05B 3/10,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/003483

(22) 国際出願日:

2003年3月20日(20.03.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-309388

3/18, 3/20, H01L 21/02, 21/68

2002年10月24日(24.10.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友電 気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUS-TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒541-0041 大阪府 大阪市中央

区 北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書

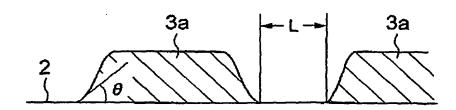
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 加智 義文 (KACHI, Yoshifumi) [JP/JP]; 〒664-0016 兵庫県 伊丹

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CERAMICS HEATER FOR SEMICONDUCTOR PRODUCTION SYSTEM

(54)発明の名称:半導体製造装置用セラミックスヒーター



(57) Abstract: A ceramics heater for semiconductor production system in which damage due to short-circuit between resistance heaters can be prevented at the time of heat treating while sustaining soaking properties on the wafer surface by optimizing the interline distance of the resistive heaters. The ceramics heater for semiconductor production system has resistance heaters (3a) arranged on the surface of a ceramics substrate (2) or in the ceramics substrate (2), wherein the minimum angle θ between the bottom face and the side face of the resistance heater (3a) is set not smaller than 5° on the cross-section thereof. The ceramics heater may further comprises a plasma electrode arranged on the surface of the ceramics substrate (2a) or in the ceramics substrate (2a). The ceramics substrate (2a) preferably comprise at least one kind selected from aluminum nitride, silicon nitride, aluminum oxynitride, and silicon carbide.

抵抗発熱体の配線間距離を最適化することによって、ウエハ表面の均熱性を保持しながら、加熱処理 時に抵抗発熱体間での短絡による損傷が防止することができる半導体製造装置用セラミックスヒーターを提供す セラミックス基板2の表面又は内部に抵抗発熱体3aを有する半導体製造装置用セラミックスヒーターで あって、抵抗発熱体3aの断面において、抵抗発熱体3aの底面と側面とがなす最小角度hetaをheta°以上とする。セ ラミックスヒーターは、セラミックス基板 2 a の表面又は内部に、更にプラズマ電極が配置されていても良い。ま た、セラミックス基板2aは、窒化アルミニウム、窒化珪素、酸窒化アルミニウム、炭化珪素から選ばれた少なく とも1種が好ましい。